SOLID-STATE IMAGE PICKUP ELEMENT FOR RADIATION

Patent number:

JP62086857

Publication date:

1987-04-21

Inventor:

SAITO MITSUO

Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

Classification:

- international:

H01L27/14; H04N5/335

- european:

Application number:

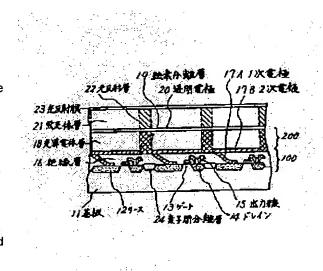
JP19850226903 19851014

Priority number(s):

Report a data error here

Abstract of **JP62086857**

PURPOSE:To efficiently convert radioactive ray to charge by laminating a photoconductor layer on a scanning circuit, and further laminating a phosphor layer thereon. CONSTITUTION: A radiation solid-state image pickup element has a semiconductor substrate 11 made of Si, a source 12, a gate 13, a drain 14, an insulating layer 16 of SiO2, Si3N4, secondary electrode 17B for demarcating picture elements, and primary electrode 17A for coupling the secondary electrode with the source. The primary electrode is formed of the electrodes 17A, 17B. The photoconductor layer 18 employs Bi12GeO20, PbTe having high X-ray absorbing capacity. A picture element separating layer 19 for preventing between the picture elements from leaking and mixing in the colors is formed by forming grooves by plasma etching on the layer 18, and an insulator as SiO2, Si3N4 is formed to be formed in the groove. Since the phosphor layer of each picture element unit is surrounded at the side and the upper face with a light reflecting layer 22 and a light reflecting layer 23, the light generated by the layer 21 is incident to the layer 18 of the same picture element by the radioactive ray incident to the layer 21.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

19日本国特許庁(JP)

@ 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-86857

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和62年(1987)4月21日

H 01 L 27/14 H 04 N 5/335, 7525-5F 8420-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

60発明の名称

放射線用固体振像素子

光

塑特 期 昭60-226903

一姓

❷出 願 昭60(1985)10月14日

砂発明者 斎藤

南足柄市中沼210番地 富士写真フィルム株式会社内

の出 願 人 富士写真フィルム株式

南足树市中沼210番地

会社

邓代 理 人 弁理士 永島 孝明

明 和 吉

1. 発明の名称

放射線用固体操像索子

- .2. 特許請求の範囲
- 1) 走査回路部の上に光導電体層を積層し、さらにその上に蛍光体層を積層してなることを特徴とする放射線用固体振像案子。
- 2) 前記 並光体層の 蛍光被長が前記光線電体層の ・ 吸収領域にあることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の放射線用固体操像案子。
- 3) 前記並光体層が絵葉間分離され、かつ前記並 光体層の上層および絵楽間分離層が光反射層か らなることを特徴とする特許請求の範囲第1項 または第2項記載の放射線用固体機像素子。
- 4) 前記走査回路部が確膜トランジスタ回路で構成されていることを特徴とする特許請求の範囲 第1項ないし第3項のいずれかに記載の放射線 用圏体操像案子。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は走査回路と放射線、特にX級を受光してキャリアを発生する光導電層とを積層した放射 線用因体機体素子に関する。

【従来の技術】

吸収された又線の光への変換は最も変換効率の

高いGd2O2S:Tb でもたかだか15%程であり、このような従来の構造による放射線→光→電気信号という変換系では高い変換効率が得られなかった。

【発明が解決しようとする問題点】

本発明は上述した従来の欠点を解決し、高い変 換効率をもち、かつ簡単な構造の放射線用固体機 像案子を提供することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

かかる目的を達成するために、本発明は走変回路部の上に光導電体器を被磨し、さらにその上に 蛍光体層を積層してなることを特徴とする。また 蛍光体層の蛍光被長が前配光導電体層の吸収 領域 にあることを特徴とする。また蛍光体層が終業間 分離され、かつ前記蛍光体層の上層および絵楽間 分離が光反射層からなることを特徴とする。

【作用】

本発明においては、最光体層と光導電性を積層 させているので、放射線を効率よく電荷に変換で

前述した各種の光導電体の中でBizGeO₂₀ はX線のフォトキャリアへの変換効率が高く、厚さlmmではX線の吸収率は約80%である。

19は絵楽間のリークや混色などを防止するための絵楽分離層で、光導電体層18にプラズマエッチングなどによって練を形成し、その詩の中に

きる。また光電変換層の厚さを蛍光体層のない場合にくらべて薄くでき、光導電層にかける電界強 度を強くすることができるので、信号電荷の下地 電極への補集効率を上昇させることができる。

【実施例》

以下、図面を参照して本発明を詳細に説明する。

第1 図は走査回路をNOS 類とした本発明の実施 例の新聞の複略図である。

図において100 は走査回路部、200 は光球電体部である。11はSiなどの半導体基板、12はソース、13はゲート、14はドレイン、15は出力線である。18は SiO2 、SisNa 、りん化シリケートガラス、ポリイミドなどからなる絶経層、17B は絵楽を区画する2 次電極、17A は2 次電極とソースを結ぶ1 次電極で、17A 、17B で下地電極を形成する。なお、下地電極はこのように1 次電極と2 次電極を分割しない形でもよい。

21は蛍光体層で、例えばBaFBr.CaWOs などを用いることができる。22は絵楽間の光反射層で、強光体層21にプラズマエッチングなどによって構を設け、例えば TiO2 やNgO をポリイミド中に分散させたものを充凝し硬化させて形成することができる。23は光反射膜で、 A.Q. A.Q. - Si などの金属を蒸着またはスパッタし、または TiO2 、NgOなどの顔料をポリイミドなどに分散した盤料を盤布し

て設けることができる。このように各絵素単位の 蛍光体層はその傾面と上面を光反射層22。光反射 腹23で囲まれているので、蛍光体層21に入射した 放射線によって、蛍光体層21で発生した光は絵素 外へ出ることなく、同じ絵書の光薄電層18に入 る。蛍光体層は上述したようなマイクロセル化し たものが望ましいが、通常用いられている連続層 でもよい。

蛍光体層・21にBaFBr を用いた時の発光は370mmであり、またCa MOs の発光は 400mmである。 一方、光導電層にBi₁₁GeO₂₀ を用いると、その吸収は450mmなので、これらの蛍光体層の発光を一分吸収できる。 さらにBi₁₅GeO₂₀ は蛍光体層 21で吸収されずに入射した放射線をも吸収する。 すなわち光導電暦 18は、蛍光体暦 21による光と、光に変換されなかった入射放射線の双方をキャリアに変換する。

蛍光体層21および光導電層18は厚い程変換効率 がよいが、蛍光体層として30~300 μ四程度、光 導電層として3ないし50μ四程度の厚さがあれば

ので、走査回路をTFT とすれば、光導電局18の厚 さをより厚くすることができ、それだけX銀から 光への変換効率を高くすることができる。

「発明の効果]

以上説明したように本発明においては、 強光体層と光導電性を積層させているので、 放射線を効率よく電荷に変換できる。また光電変換層の厚さを 強光体層のない場合にくらべて薄くでき、 光導電 層にかける電界強度を強くすることができるの で、 個号電荷の下地電極への補集効率を上昇させ ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例の新聞の概要図、第2 図は本発明の他の実施例の新聞の概要図、第3図 は従来の放射線固体振像素子の斯面図である。

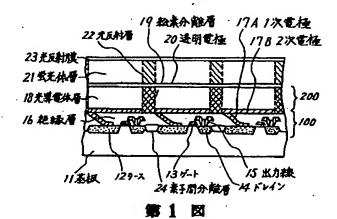
 よい。世光体暦21を設けることによって光路電暦18の序さを稼くすることができるので、光路電暦18にかける電界強度を高めることができる。光反射暦22の探さは深い程反射量が大きいが、強光体暦21の全層に及ぶ必要はなく、蛍光体暦の序をの2/5 以上あればよい。またその幅は1、ないし数μ皿でよい。

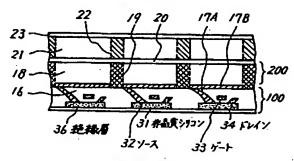
第2 図に本発明の他の実施例を示す。この実施例は走査回路を確認トランジスタ(TFT) で構成した例である。図において31は非結晶質シリコン又は非結晶質水素化シリコンからなるTFT で32はソース、33はゲート、34はドレイン、38は絶縁層であり、その他は第1 図に示した実施例と同じであるので説明を省略する。

厚い光導電景を蒸着で形成するには長時間を要するので、光電層として、先に結晶からとりだしたものや、先に溶解し溶板に整形するなどして作った光導電景上にTFT を作りつけてもよい。

光導電体層18を厚くすると、パイアス電圧を大きくする必要がある。TFT の耐圧はNOS より高い

游电体部。







手統補正醬

昭和81年2月13日

特許庁長官 宇 貴 進 郎 職

- 1. 事件の表示
 - 特顧昭80-228903 号
- 2. 発明の名称

放射線用固体機像素子

3. 補正をする者

事件との関係 特許出顧人 富士写真フイルム株式会社

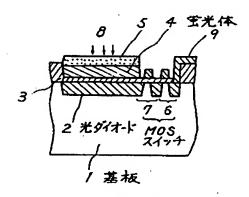
- 4. 代 建 人
 - 住 所 〒102

東京都千代田区平河町2-5-2 メゾン平河3F 電話(83)239-5750

氏名 (8087) 扩理士 永島 孝明

- 5. 補正命令の日付 自 発
- 6. 補正の対象

明細書の「5.発明の詳細な説明」の程



第3図

7. 補正の内容

1) 明銀書第 6 頁第 12行目ないし第 13行目の「例えば BaFBr, CaWO。などを用いることができる。」を「例えば CaWO。などを用いることができる。用いる蛍光体については特顧昭 80-1783 94 号を参考にすることができる。」に訂正する。

2) 阿邦7頁第8行目の「でもよい。」の後に「マイクロセル化した蛍光体層についでは、特願昭80-176394 号を参考にすることができる。」を加入する。

3) 阿第7頁第9行目ないし第10行目の「蛍光体 暦21に BaFBr を用いた時の発光は370mm であり、 また CaWO。の発光は400mm である。」を「蛍光体 暦21に CaWO。 を用いた時の発光は400mm であ る。」に訂正する。

7 下

